# Misura della caratteristica I-V di due diodi a giunzione p-n

Cristina Caprioglio, Luca Morelli

Primo turno, tavolo 3

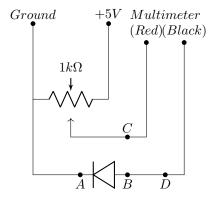
#### Abstract

Lo mettiamo? Lei non lo menziona

### 1 Scopo della prova

La prova consisteva nella misura delle caratteristiche I-V di due diodi a giunzione p-n, uno al silicio e uno al germanio. Abbiamo inoltre realizzato dei fit su ROOT in modo da ricavare i parametri fisici corrente inversa " $I_0$ " e " $\eta V_T$ ", rispettivamente la corrente inversa e il prodotto tra il fattore di idealità e l'equivalente della temperatura in volt.

#### 2 Procedura



Per prima cosa abbiamo eseguito la calibrazione della tensione misurata con l'oscilloscopio, mettendola in relazione con quella data dal multimetro. Per fare ciò abbiamo collegato l'oscilloscopio al punto C e abbiamo cortocircuitato i punti A-B e abbiamo preso 10 misure tra i 50 e i 760 mV. Abbiamo prima preso il valore dell'oscilloscopio e poi quello del multimetro. Spostando poi il potenziometro fuori dal circuito abbiamo regolato la resistenza a  $500\,\Omega$ , per poi

reinserirlo e mettere anche tra i punti A e B il diodo, prima al silicio e poi al germanio, con il catodo nel punto A. Dopo aver spostato l'oscilloscopio nel punto D abbiamo effettuato 16 misure per il silicio e 23 per il germanio, agendo sul potenziometro per variare la tensione e leggendo poi la corrente dal multimetro. Infine, abbiamo riportato i dati su dei grafici con scala semi-logaritmica ed eseguito i fit per ottenere i parametri ricercati.

#### 3 Materiali utilizzati

• Potenziometro da 1 $k\Omega$ 

• Diodo p-n: AAZ15/OA47 Germanio

• Diodo p-n: 1N914A/1N4446/1N4148 Silicio

• Cavetti

• Cacciavite

• Cavi a doppia banana

• Breadboard

#### 4 Strumentazione

• Alimentatore a bassa tensione

• Oscilloscopio ISO-TECH, ISR 622 20MHz

• Multimetro digitale

#### 5 Misurazioni

La tabella di seguito riporta i valori relativi a fondo scala, risoluzione e precisione dei vari strumenti:

	Fondo scala	Risoluzione	Precisione
Oscilloscopio (mV)	10	2	3%
	50	10	3%
	100	20	3%
	200	40	3%
Multimetro (mV)	10	2	3%
	50	10	3%
	100	20	3%
	200	40	3%
Multimetro (mA)	10	2	3%
	50	10	3%
	100	20	3%
	200	40	3%

Per il calcolo degli errori relativi alle misure effettuate con l'oscilloscopio si è usata la seguente formula:

$$\sigma = \sqrt{(\sigma_L)^2 + (\sigma_Z)^2 + (\sigma_C)^2} \tag{1}$$

 $\sigma_C = (misura * 0.03)$  è l'errore del costruttore.

$$\sigma_L = \sigma_Z = \frac{fondo\ scala}{5} * \#tacchette\ apprezzabili$$

 $\sigma_Z$  è l'errore sullo zero, il fondo scala vale 10 mV e il numero di tacchette apprezzabili 5.

 $\sigma_L$  è l'errore sulla lettura e il fondo scala varia in base alla misura, mentre il numero di tacchette apprezzabili é stato considerato 5 per tutte le misure con eccezion fatta per quelle relative a 550, 570 e 620 mV nella misura della caratteristica del silicio, dove ne abbiamo considerate 10.

#### 5.1 Calibrazione dell'oscilloscopio

Tensione oscilloscopio (mV)	Fondo scala (mV)	Tensione multimetro (mV)
$50 \pm 14$	10	$48.20 \pm 0.34$
$130 \pm 51$	50	$123.40 \pm 0.57$
$210 \pm 51$	50	$202.6 \pm 0.81$
$280 \pm 101$	100	$268.8 \pm 1$
$360 \pm 101$	100	$349.3 \pm 1.2$
$440 \pm 101$	100	$428 \pm 2.4$
$520 \pm 102$	100	$505 \pm 2.5$
$600 \pm 201$	200	$571 \pm 2.6$
$680 \pm 201$	200	$654 \pm 2.7$
$760 \pm 202$	200	$734 \pm 2.7$

#### 5.2 Silicio

(T) : :11 : / \( \) \( \)	T 1 1 ( T7)	(A)
Tensione oscilloscopio (mV)	Fondo scala (mV)	Corrente multimetro (mA)
$420 \pm 101$	100	$0.016 \pm 0.002$
$440 \pm 101$	100	$0.025 \pm 0.002$
$460 \pm 101$	100	$0.038 \pm 0.002$
$500 \pm 101$	100	$0.082 \pm 0.002$
$520 \pm 102$	100	$0.121 \pm 0.002$
$540 \pm 102$	100	$0.185 \pm 0.003$
$550 \pm 202$	100	$0.213 \pm 0.003$
$560 \pm 102$	100	$0.284 \pm 0.003$
$570 \pm 202$	100	$0.297 \pm 0.003$
$580 \pm 102$	100	$0.350 \pm 0.004$
$600 \pm 201$	200	$0.602 \pm 0.004$
$620 \pm 401$	200	$0.738 \pm 0.005$
$640 \pm 201$	200	$1.207 \pm 0.007$
$680 \pm 201$	200	$2.238 \pm 0.010$
$720 \pm 201$	200	$2.615 \pm 0.012$
$760 \pm 202$	200	$3.701 \pm 0.017$

## 5.3 Germanio

Tensione oscilloscopio (mV)	Fondo scala (mV)	Corrente multimetro (mA)
$70 \pm 51$	50	$0.014 \pm 0.002$
$80 \pm 51$	50	$0.020 \pm 0.002$
$90 \pm 51$	50	$0.026 \pm 0.002$
$100 \pm 51$	50	$0.034 \pm 0.002$
$110 \pm 51$	50	$0.045 \pm 0.002$
$120 \pm 51$	50	$0.056 \pm 0.002$
$130 \pm 51$	50	$0.071 \pm 0.002$
$140 \pm 51$	50	$0.089 \pm 0.002$
$150 \pm 51$	50	$0.109 \pm 0.002$
$160 \pm 51$	50	$0.134 \pm 0.003$
$170 \pm 51$	50	$0.162 \pm 0.003$
$180 \pm 51$	50	$0.200 \pm 0.003$
$190 \pm 51$	50	$0.244 \pm 0.003$
$200 \pm 51$	50	$0.305 \pm 0.003$
$210 \pm 51$	50	$0.323 \pm 0.003$
$220 \pm 51$	50	$0.441 \pm 0.004$
$230 \pm 51$	50	$0.451 \pm 0.004$
$240 \pm 52$	50	$0.537 \pm 0.004$
$250 \pm 52$	50	$0.712 \pm 0.005$
$260 \pm 52$	50	$0.730 \pm 0.005$
$270 \pm 52$	50	$0.850 \pm 0.005$
$280 \pm 52$	50	$0.990 \pm 0.006$
$290 \pm 52$	50	$1.118 \pm 0.006$

- 6 Grafici
- 6.1 Calibrazione dell'oscilloscopio
- 6.2 Silicio
- 6.3 Germanio

# Conclusioni